PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-099025

(43) Date of publication of application: 31.03.1992

(51)Int.Cl.

H01L 21/304

(21)Application number : **02-208524**

(71)Applicant: NEC KYUSHU LTD

(22) Date of filing:

07.08.1990

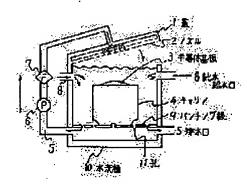
(72)Inventor: AOKI YOSHIKO

(54) WATER RINSER

(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce the remaining of dust and the like in a rinsing tank and the re-attaching of dust when a substrate is taken out in the air, by vertically spouting pure water in the part between semiconductor substrates from a nozzle of a lid of the upper part of the rinsing tank, and discharging waste water through a drain outlet.

CONSTITUTION: A drain outlet 5 is installed on the bottom part of a rising tank 10, and a punching plate 9 for mounting a carrier 4 containing semiconductor substrates 3 is installed above the outlet 5. A lid 1 equiped with a nozzle 2 for spouting pure water to the inside is installed on the upper part of the tank 10. A pure water supplying port 8 is installed at a part higher



than the position where the semiconductor substrates 3 are contained. Pure water from the drain outlet 5 which passed a circulating pump 6 and a filter 7 is vertically spouted to the part between the semiconductor substrates 3. Thereby a pure water flow from the upper part to the lower part is always formed in the rinsing tank, so that particles of dust and the like which exist in the pure water in the tank and especially remain and float between the semiconductor substrates 3 are eliminated, and the re-attaching after the end of rinsing is prevented.

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-99025

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

四公開 平成4年(1992)3月31日

H 01 L 21/304

341 T

8831-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

②発明の名称 水洗装置

②特 願 平2-208524

②出 顧 平2(1990)8月7日

⑩発明者 青木 美子⑪出願人 九州日本電気株式会社

熊本県熊本市八幡町100番地 九州日本電気株式会社内

九州日本電気株式会社 熊本県熊本市八幡町100番地

個代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細書

発明の名称

水洗装置

特許請求の範囲

底部に排水口が設けられた水洗槽と、前記排水口の位置より上部に設けられ半導体基板を入れたキャリアを載置するための載置板と、内面部に純水を吐出させるためのノズルが設けられた水洗槽の数とを含むことを特徴とする水洗装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置の製造に使用される水洗装置に関する。

〔従来の技術〕

従来、エッチングや洗浄が終了した半導体基板 を水洗する装置は、純水を満たした水洗槽内に半 導体基板を浸漬し、水洗槽底部の供給管、及び水 洗層の斜め上部のシャワーノズルより純水を供給しながら、基板に付着している薬液やごみを洗い液す方式をとっていた。この時薬液やごみを含んだ純水は、水洗槽底部の排水口、または水洗槽上部端よりオーバーフローにより排水されていた。 〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、上述した従来の水洗方法では、 がらのシャワーによる排水の為に、水洗 槽内での純水の循環が悪く、半導体装置製造・ であるこみ等の粒子は造きと があるな障害因であるごみ等の粒子は巻に入 が表していた。または水洗槽内の純水で内 が水洗槽上部増へと浮遊、拡散していると が水洗槽上部増入と浮遊を低下させる要因と なが洗板表面に再付着し、歩留を低下させる でっていた。

(課題を解決するための手段)

本発明の水洗装置は、底部に排水口が設けられた水洗槽と、前記排水口の位置より上部に設けら

れ半導体基板を入れたキャリアを載置するための 載置板と、内面部に純水を吐出させるためのノズ ルが設けられた水洗槽の蓋とを含んで構成され る。

〔寒施例〕

以下、本発明の実施例を図面を用いて説明す

第1図はこの発明の一実施例を説明する為の水 洗装置の断面図である。

第1図において、水洗槽10の底部には排水口 5が設けられており、そしてこの排水口5の位置 より上部には半導体基板3を入れたキャリア4を 載置するための、孔11を有するパンチング板9 が設けられている。また、水洗槽10の上部に は、内面部に純水を吐出させるためのノズル2が 設けられた整1がちょうつがい等により取付けられている。更に、水洗槽10内の半導体基板3の 入った位置より、水洗槽10内の半導体を設け、更に循環ボンプ6及びフィルター7を通過し た排水口5からの純水は、水洗槽上部の甍1に付 いているノズル2から半導体基板3の間へ垂直に 吐出されるように構成されている。

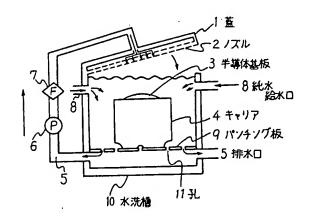
このように構成された本実施例によれば、水洗 槽10上部から垂直に吐出された純水を槽下部の 排水口5より排水する事で、常時水洗槽10内に 上部から下部へと純水の流れを作り、槽内の純水 中及び特に半導体基板3間に停滞・浮遊するごみ 等の粒子を除去でき、水洗終了後の再付着を防止 できる。

[発明の効果]

関面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の断面図である。 1…要、2…ノズル、3…半導体基板、4…キャリア、5…排水口、6…循環ポンプ、7…フィルタ、8…給水口、9…パンチング板、10…水洗槽、11…孔。

代理人 井理士 內 原 智



第1図

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-099025

(43) Date of publication of application: 31.03.1992

(51)Int.Cl.

H01L 21/304

(21)Application number: 02-208524

(71)Applicant: NEC KYUSHU LTD

(22) Date of filing:

07.08.1990

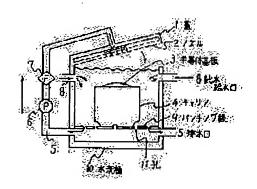
(72)Inventor: AOKI YOSHIKO

(54) WATER RINSER

(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce the remaining of dust and the like in a rinsing tank and the re-attaching of dust when a substrate is taken out in the air, by vertically spouting pure water in the part between semiconductor substrates from a nozzle of a lid of the upper part of the rinsing tank, and discharging waste water through a drain outlet.

CONSTITUTION: A drain outlet 5 is installed on the bottom part of a rising tank 10, and a punching plate 9 for mounting a carrier 4 containing semiconductor substrates 3 is installed above the outlet 5. A lid 1 equiped with a nozzle 2 for spouting pure water to the inside is installed on the upper part of the tank 10. A pure water supplying port 8 is installed at a part higher



than the position where the semiconductor substrates 3 are contained. Pure water from the drain outlet 5 which passed a circulating pump 6 and a filter 7 is vertically spouted to the part between the semiconductor substrates 3. Thereby a pure water flow from the upper part to the lower part is always formed in the rinsing tank, so that particles of dust and the like which exist in the pure water in the tank and especially remain and float between the semiconductor substrates 3 are eliminated, and the re-attaching after the end of rinsing is prevented.

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-99025

Int. Cl.

...

識別記号

庁内整理番号

③公開 平成 4年(1992) 3月31日

H 01 L 21/304

341 T

8831-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

^図発明の名称 水洗装置

②特 願 平2-208524

美 子

②出 願 平2(1990)8月7日

@発明者 青木

熊本県熊本市八幡町100番地 九州日本電気株式会社内

⑪出 願 人 九州日本電気株式会社

能本県熊本市八幡町100番地

四代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細書

発明の名称

水洗装置

特許請求の範囲

底部に排水口が設けられた水洗槽と、前記排水口の位置より上部に設けられ半導体基板を入れたキャリアを載置するための載置板と、内面部に純水を吐出させるためのノズルが設けられた水洗槽の養とを含むことを特徴とする水洗装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置の製造に使用される水洗装置に関する。

〔従来の技術〕

従来、エッチングや洗浄が終了した半導体基板を水洗する装置は、純水を消たした水洗槽内に半導体基板を浸漬し、水洗槽底部の供給管、及び水

洗層の斜め上部のシャワーノズルより純水を供給しながら、基板に付着している薬液やごみを洗い流す方式をとっていた。この時薬液やごみを含んだ純水は、水洗槽底部の排水口、または水洗槽上部増よりオーバーフローにより排水されていた。 〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、上述した従来の水洗方法では、 斜め上部からのシャワーによる排水の為に、水洗 槽内での純水の循環が悪く、半導体装置製造と、 最も大きな障害要因であるごみ等の粒子は巻きに げられ、純水表面、または水洗槽内の純水中に ずが、拡散されて停滞していた。またいれた。 な水洗槽上部 増入と浮遊、鉱散していると 水洗槽上部 増入と浮遊、鉱散していきと が洗統で表面に再付着し、歩留を低下させる要因と なっていた。

〔課題を解決するための手段〕

本発明の水洗装置は、底部に排水口が設けられた水洗槽と、前記排水口の位置より上部に設けら

れ半導体基板を入れたキャリアを載置するための 載置板と、内面部に純水を吐出させるためのノズ ルが設けられた水洗槽の蓋とを含んで構成され る。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する

第1図はこの発明の一実施例を説明する為の水 洗装置の断面図である。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の断面図である。

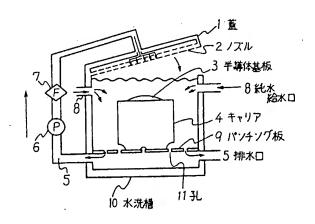
1 … 数、2 … ノズル、3 … 半導体基板、4 … キャリア、5 … 排水口、6 … 循環ポンプ、7 … フィルタ、8 … 給水口、9 … パンチング板、10 … 水洗槽、11 … 孔。

代理人 井理士 内 原 智

いているノズル 2 から半導体基板 3 の間へ垂直に 吐出されるように構成されている。

このように構成された本実施例によれば、水洗槽10上部から垂直に吐出された純水を槽下部の排水口5より排水する事で、常時水洗槽10内に上部から下部へと純水の流れを作り、槽内の純水中及び特に半導体基板3間に停滞・浮遊するごみ等の粒子を除去でき、水洗終了後の再付着を防止できる。

(発明の効果)



第1図